### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-315874

(43)公開日 平成7年(1995)12月5日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号 庁内整理番号

Z

FΙ

技術表示箇所

C 0 3 C 17/06

17/36

E06B 5/18

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平7-43891

(22)出顧日

平成7年(1995)3月3日

(31) 優先権主張番号 特願平6-60423

(32)優先日

平6 (1994) 3 月30日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000004008

日本板硝子株式会社

大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号

(72)発明者 國定 照房

大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本

板硝子株式会社内

(72)発明者 荻野 悦男

大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本

板硝子株式会社内

(72) 発明者 室町 隆

大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本

板硝子株式会社内

(74)代理人 弁理士 大野 精市

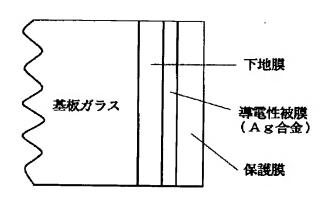
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 熱線遮蔽ガラス

### (57)【要約】

【目的】 Ag薄膜の特性を利用する熱線遮蔽ガラスで あって、複層ガラス等に加工することなく単板で使用で きるほどに耐久性を向上させたものを提供する。

【構成】 Ag薄膜に、Pd、Pt、Sn、Zn、I n、Cr、Ti、Si、Zr、Nb、Taからなる群の うち少なくとも一つの元素をモル比で5~20%添加し た薄膜を、場合によっては他の薄膜とともに、ガラス基 板上に形成した熱線遮蔽ガラス。



2

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガラス基板の表面上に金属薄膜を形成してなる熱線遮蔽ガラスにおいて、前記金属薄膜は、P d、P t、S n、Z n、I n、C r、T i、S i、Z r、N b、T aからなる群のうち少なくとも1つの元素をモル%で5~20%添加したAgからなることを特徴とする熱線遮蔽ガラス。

1

【請求項2】 ガラス基板の表面上にこのガラス基板の側から順に、下地薄膜、金属薄膜、保護薄膜を形成してなる熱線遮蔽ガラスにおいて、前記金属薄膜は、Pd、Pt、Sn、Zn、In、Cr、Ti、Si、Zr、Nb、Taからなる群のうち少なくとも1つの元素をモル%で5~20%添加したAgからなることを特徴とする熱線遮蔽ガラス。

【請求項3】 前記下地薄膜は、多結晶体からなることを特徴とする請求項2に記載の熱線遮蔽ガラス。

【請求項4】 前記下地薄膜は、ZnO、In2O3、ITO、ZrO2 またはY2O3からなる多結晶体であることを特徴とする請求項3に記載の熱線遮蔽ガラス。

【請求項5】 前記保護薄膜は、非晶質体からなることを特徴とする請求項2~4のいずれかに記載の熱線遮蔽ガラス。

【請求項6】 前記金属薄膜に添加される元素の量は、モル%で $13\sim20\%$ であることを特徴とする請求項 $1\sim5$ のいずれかに記載の熱線遮蔽ガラス。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、耐久性の高い熱線遮蔽 ガラスに関し、さらに詳しくは、Ag薄膜の熱線反射 性、低放射特性を利用する耐久性の高い熱線遮蔽ガラス 30 に関する。

### [0002]

【従来の技術】導電性の高いAg、Au、Cu、A1等の薄膜は、赤外光をよく反射すると同時にある程度の可視光を透過する性質を有するため、ガラス基板上にこれらの薄膜を形成したものを熱線遮蔽ガラスとして利用することが広く知られている。また、これらの金属薄膜を誘電体薄膜で挟み込んで可視光透過率を引き上げた被膜等も建築用途等に広く用いられている。

【0003】上記金属のなかではAgが価格が安く可視 光透過率が高い等の理由から最も一般的に用いられてい る。しかし、Ag薄膜は化学的耐久性が悪く大気中では 数日以内で劣化するため、従来、Ag薄膜に他の金属を 添加すること等により耐久性を向上させる技術が知られ ている。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の技術では、Ag薄膜の耐久性は、一定の範囲で向上するものの、Ag薄膜が大気中に露出する状態で使用できる水準までには至らなかったため、利用に際しては膜面を大気 50

中にさらさないように合わせガラスや複層ガラスに加工する必要があり、製造コストや施工コストが高くなるという問題があった。また、合わせガラスや複層ガラスにした場合であっても、長期の耐久性に関しては十分ではないため、例えば、建築物の中でも竣工後はガラス入れ替え工事が困難である部位については、使用が制限されざるを得ないという問題があった。

【0005】本発明は、かかる事情に鑑み、可視光透過性、近赤外反射性及び熱放射性に優れるAg薄膜を形成した熱線遮蔽ガラスであって、Ag薄膜の耐久性が、ガラス単板での使用が可能であるほどに向上したものを提供することを目的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者は、Ag薄膜の主要な劣化モードがAgの酸化や塩化物化といった化学反応によるものではなく、Ag自体が微粒子状に凝集することにより薄膜の連続性が失われて本来の高い導電性を失うことに起因することを見いだし、Ag薄膜に添加する元素及びその添加量について種々検討の結果、本発明を完成するに至った。

【0007】即ち、本発明の第1は、ガラス基板の表面上に金属薄膜を形成してなる熱線遮蔽ガラスにおいて、前記金属薄膜は、Pd、Pt、Sn、Zn、In、Cr、Ti、Si、Zr、Nb、Taからなる群のうち少なくとも1つの元素をモル%で5~20%添加したAgからなることを特徴とする熱線遮蔽ガラスである。

【0008】本発明の第2は、ガラス基板の表面上にこのガラス基板の側から順に、下地薄膜、金属薄膜、保護薄膜を形成してなる熱線遮蔽ガラスにおいて、前記金属薄膜は、Pd、Pt、Sn、Zn、In、Cr、Ti、Si、Zr、Nb、Taからなる群のうち少なくとも1つの元素をモル%で5~20%添加したAgからなることを特徴とする熱線遮蔽ガラスである。

【0009】本発明の第2においては、さらに耐久性を向上させるため、前記下地薄膜は多結晶体からなることが好ましく、前記保護薄膜は非晶質体からなることが好ましい。

### [0010]

【作用】本発明においては、Ag薄膜にPd、Pt、Sn、Zn、In、Cr、Ti、Si、Zr、Nb、Ta からなる群のうち少なくとも1つの元素をモル%で5~20%添加し合金化することにより、Agの凝集が抑制されAg 薄膜の連続性が保持されて耐久性が向上する。【0011】Agに添加する元素が5モル%未満である

【0011】Agに添加する元素が5モル%未満であると、Agの拡散を抑制し凝集を防止する効果が十分ではなくなり、一方、添加元素の量が20モル%を超えると、Ag薄膜の電気抵抗が高くなりすぎてAg薄膜本来の特性が損なわれる結果となる。

【0012】また、Agに添加する元素がSi、Zr、 Nb、Taからなる群のうち少なくとも1つの元素であ 3

る場合には、Ag薄膜の機械的強度も向上する。この場合は、添加量がモル%で $5\sim15\%$ であれば特に効果がある。

【0013】本発明の第2においては、下地薄膜を多結晶体とすることにより、下地薄膜とAg合金薄膜の密着性が増し、Ag凝集がさらに抑制されて耐久性向上の効果が増大する。この場合には、同時に、Ag合金薄膜自体も緻密化するため、面積抵抗が非晶質基板の上部に直接Ag合金薄膜を形成する場合よりも小さくなって熱線遮蔽の効果も増大し、耐摩耗性も向上する。

【0014】多結晶性下地薄膜のうち、2n0、ITO、In2O3、Y2O3 はAg合金薄膜の抵抗を下げる効果に特に優れており、また、ZrO2 は耐薬品性を向上させる効果をも有する。また、これらの酸化物は、ガラス基板上にスパッタリング法で多結晶体の薄膜として成膜する場合に、ガラス基板を意識的に加熱する必要がなく、特に大型基板への成膜を行うときにはコスト低減の効果が大きい。

【0015】また、本発明の第2においては、下地薄膜を2以上の薄膜からなる多層構造としてもよい。例えば、下地薄膜を、ガラス基板側から順に、SnO2 からなる薄膜と上記多結晶体薄膜の2層構造とすると、ガラス基板と下地薄膜との密着性が向上して上記効果がさらに増大する。また、耐久性をさらに向上させるために、下地薄膜を、ガラス基板側から順に、上記多結晶性薄膜と数オングストローム以下の金属薄膜の2層構造としてもよい。

【0016】Agの凝集は大気中の酸素や水分の存在により促進されるため、本発明の第2において形成する保護薄膜はその存在自体がAg合金薄膜の耐久性向上の効果を有する。しかし、保護薄膜が多結晶体である場合には、結晶粒界からの水分の進入等がAg合金薄膜の耐久性に望ましくない影響を与えるため、保護薄膜は非晶質体であることが好ましい。

【0017】非晶質体として形成できる保護薄膜としては、SnOx、TaOx、TiOx、ZrBxOy、SiOx、SiNx 、SiNxOy (ここで、x、y は非化学量論比の場合を含むことを示す。)等がある。これらの物質からなる保護薄膜は、スパッタリング法により非晶質体として成膜する場合に意識的な加熱を行う必要がなく、上記と同様、成膜コスト低減の効果もある。

【0018】また、本発明の第2においては、保護薄膜を2以上の薄膜からなる多層構造としてもよい。例えば、保護薄膜を成膜する際の雰囲気を酸素雰囲気とする場合には、Ag合金薄膜上に、Ar雰囲気で成膜する数オングストローム以下の薄い金属膜やITO膜をあらかじめ形成することにより、保護薄膜を2層化して雰囲気中の酸素によるAgの凝集促進を防止してもよい。

【0019】本発明によるAg薄膜耐久性の向上は、Ag薄膜等各薄膜の膜厚に特に制限されることなく得られ 50

るが、熱線遮蔽ガラスとしては、一定の光学的熱的諸特性を有することが使用上求められ、また、下地薄膜及び保護薄膜については、Ag薄膜の耐久性を維持・向上させることも求められるため、各薄膜の膜厚には好ましい範囲が存在する。本発明の第2においては、各薄膜の膜厚の好ましい範囲は以下のとおりである。

### 【0020】①下地薄膜の膜厚

10~60nmの範囲が好ましい。10nmより薄くなると膜中の結晶粒の発達が不十分となり、Ag薄膜の耐久性向上への寄与が低下する。60nmよりも大きくなると下地薄膜自体の粒構造の発達が過剰になることや膜応力の増大によりAg薄膜耐久性に却って悪影響を与える。

### 【0021】②Ag薄膜の膜厚

 $3\sim20$  nmの範囲が好ましい。この範囲のなかでは、可視光透過率の向上を重視すると $3\sim8$  nmが好ましく、熱線反射性や低放射性の向上を重視すると $8\sim20$  nmが好ましい。

### 【0022】③保護薄膜の膜厚

20~200nmの範囲が好ましい。20nmより薄くなるとAg薄膜保護の効果が得られにくくなる。200nmよりも厚くなると成膜に対するコストが高くなると共に膜応力の増大により保護性能が却って低下する。また、保護薄膜の膜厚は、所望の可視光特性(反射率・色調)を実現する上でも影響があるため、下地薄膜とAg薄膜の膜厚をも考慮した光学設計により適切な範囲を選択することが好ましい。

### [0023]

【実施例】

(実施例1) Ag o p - f y v + Lic P d o f y y y v + Lic P d o f y y v y v x x y y v d b k p l c d s t a P d o d d b w w t t a s b k p l c d

【0024】上記と同様の方法により作製した試料について高温高温試験(85°C、95%RH、48時間放置)を行い、試験後、Ag薄膜の凝集の有無を調べた。結果を同じく表1に示す。Pdの添加量が13モル%未満の試料では凝集を生じていたが、13モル%以上Pdを添加した試料では凝集は認められなかった。

【0025】Pdを添加した合金膜は、Pdの添加量が

増えるに従って電気抵抗が増加し、同時に可視光透過率が減少した。一般に、熱線遮蔽ガラスとしては、視認性や眺望の確保のため可視光透過率は50%以上、熱線反射特性を確保するため被膜の面積抵抗値は400/ $\square$ 以下であることが好ましい。かかる条件を満たすPdの添加量は表1より20モル%以下である。

【0026】尚、本実施例においては、合金ターゲット の作製の容易さを考慮すると、Pdの添加量がモル%で 13~17%が特に好ましい。

【0027】(実施例2)AgにSn、Pd、Znまた 10 はInを15モル%含ませた合金ターゲットをそれぞれ の添加元素について準備し、板厚3mmの無色フロート ガラス上に、Ar雰囲気の下で直流スパッタリング法に より金属薄膜の成膜を行った。得られた膜の厚みは約8 nmであり、その面積抵抗はいずれも約20 $\Omega$ / $\square$ 前後 であった。また、これらの膜を付けたガラスの可視光透 過率はいずれも50%以上であった。ICP法による膜の分析の結果、それぞれターゲットと同一組成の膜ができていることがわかった。これらの膜を付けたガラスに 対して実施例1と同様に大気中昇温試験と高温高温試験 20 を実施したが、Ag薄膜の凝集は認められなかった。

【0028】(実施例3)Agのターゲット上にPt、Cr、Ti、Si、Zr、Nb、Taのいずれかのチップを並べ、Ar 雰囲気の下での直流スパッタリング法により板厚3mmの無色フロートガラス上に膜厚がほぼBnm程度になるように制御して各々の元素を含むAg金属膜の成膜を行った。得られた試料の成膜直後の面積抵抗値はいずれも $40\Omega$ / $\square$ 以下であり、可視光透過率は50%以上であった。これと同様の方法により膜を厚くつけて行った組成の測定結果を表2に示す。これらの試料は大気中昇温試験によってはいずれも凝集を起こさなかった。また、金属針を押しつけて傷つき性を調べたところ、Ag単体の膜に比較して傷がつきにくく、添加元素がSi、Zr、Nb、Taの場合にその効果が顕著であった。

【0029】(実施例4)板厚3mmの無色フロートガラス基板上に、金属酸化物被膜(ZnO、ITO、In2O3、ZrO2、Y2O3、SnO2、TiO2 またはSiO2)をスパッタリング法により約40nmの厚さになるように成膜し、その上層に、真空を破らずに続けてPdを15モル%含むAg合金ターゲットをAr雰囲気においてスパッタして金属薄膜を約8nmの厚みに成膜した。これらの膜を形成したガラスに対して高温高湿試験(85  $\mathbb C$ 、95  $\mathbb S$   $\mathbb R$   $\mathbb R$   $\mathbb S$   $\mathbb S$ 

【0030】また、前記の金属酸化物膜を単独で成膜し

からは結晶粒がほとんど発達していない非晶質とみなし

【0031】(実施例5)実施例4に記載した下地薄膜 として約40nmのITO層またはSnO2を形成し、 その上層にAgに15%のPdを添加したターゲットを スパッタしてPdが添加されたAg合金薄膜を約10n mの厚さに成膜した。さらに、その上層にITOをAr 雰囲気中で約1 nm成膜した。続けて、その上層にSn Ox (約30nm)、SnO2 (約20nm)+TaO x (約20nm)、またはZrOx (約30nm)を成 膜して、ITO膜との多層構造となる保護薄膜を形成し た (ここで、x は非化学量論比の場合を含むことを示 す。)。これらの試料を加圧された恒温恒圧試験(プレ ッシャクッカー試験;120℃、95%RH、72時間 放置)、塩水噴霧試験(120時間放置)を実施した。 結果を実施例4において作製した試料についての試験結 果と共に表4に示す。いずれの試験においても、下地薄 膜にSnО₂ を用いた試料には劣化が認められた。下地 薄膜にITOを用いた試料は保護薄膜に多結晶性のZr O2 を用いたもの以外は劣化がほとんど認められなかっ

【0032】また、これらの試料のテーパー式摩耗試験の劣化の程度は下地薄膜にITOを用いたもののほうが少なかった。摩耗痕を分析すると、ITO下地薄膜の上にAg合金薄膜をつけたものの疵部分には、Ag合金薄膜が下地薄膜の上部に残っていたが、SnO2下地薄膜の上にAg合金薄膜を成膜したものの疵部分には、Ag合金薄膜は残存していなかった。

### [0033]

得る膜であった。

【発明の効果】本発明によれば、従来、耐久性が十分ではないために、合わせガラスや複層ガラスとしてしか利用できなかったAg薄膜の諸特性を単板ガラスとしても利用できる。また、合わせガラスや複層ガラスに本発明の膜を使用すれば、耐久性を従来に比較して飛躍的に高めることができるため、建築物において窓ガラス入れ替え工事が困難な部分にも設置することができるなどの効果が得られる。

[0034]

【表1】

8

試料番号	Pd添加量 (tv%)	面積抵抗	可視光 透過率 (%)	昇温試験 (Ag凝集) 無○ 有×	恒温恒温 (Ag凝集) 無〇 .有×
1-1	3. 6	13	78	×	×
1-2	7. 1	21	75	0	×
1 - 3	12.3	27	7 3	0	×
1-4	14.8	30	70	0	0
1-5	19.8	36	64	0	0
1-6	26. 1	41	48	0	0

[0035]

30 【表2】

試料番号	添加元素	添加量	試料番号	添加元素	添加量
		(£%%)			(÷1%)
3-1	Рt	10.4	3 – 5	Z r	9.1
3-2	Сг	6.3	3-6	Nb	14.0
3 – 3	Ti	12.0	3-7	Та	7.9
3-4	Si	5.5			*

[0036]

	【表3】			
試料番号	下地膜の種類	下地膜の結晶性	AgPd膜の 面積抵抗 (Ω/□)	恒温恒温試験 (240時間後) 被膜の劣化 無〇 有×
4-1	ZnO	多結晶	15	0
4-2	ІТО	多結晶	17	0
4-3	IngOs	多結晶	16	0
4-4	ZrO,	多結晶	24	0
4-5	Y 2 O 1	多結晶	20	0
4-6	SnO:	非晶質	31	×
4-7	TiO:	非晶質	2 8	×
4-8	S i O :	非晶質	3 5	×

[0037]

【表4】

40

1	2	

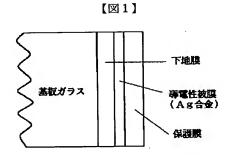
試料番号	下地腺	保護膜	7 <sup>*</sup> レッツャーアッカー (72時間後) 被膜の劣化 無〇 有×	塩水噴霧試験 (120時間後) 被膜の劣化 無〇 有×
4-2	170	なし	0	*
4-6	SnO <sub>2</sub>	なし	×	×
5-1	170	170/Sn0.	0	0
5-2	Sn0.	170/SnO <sub>x</sub>	×	×
5-8	OTI	170/Sn0 <sub>m</sub> /120 <sub>m</sub>	O .	0
5-4	SnO.	ITO/Sn0_/T20_	×	×
5-5	170	170/2r0	×	· ×

### [0038]

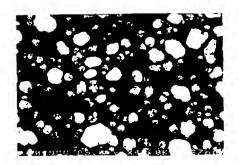
【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第2による熱線遮蔽ガラスの断面構造を示す模式図。

【図2】 実施例1においてAg薄膜の擬集が認められた試料の走査型電子顕微鏡による表面観察写真(倍率45000倍)。



【図2】



## フロントページの続き

(72)発明者 村田 健治

大阪市中央区道修町 3 丁目 5 番11号 日本 板硝子株式会社内 (72) 発明者 角 俊雄

大阪市中央区道修町 3 丁目 5 番11号 日本 板硝子株式会社内